

NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD

CEI  
IEC

60512-3-1

Première édition  
First edition  
2002-02

---

---

**Connecteurs pour équipements électroniques –  
Essais et mesures –**

**Partie 3-1:  
Essais d'isolement –**

**Essai 3a: Résistance d'isolement**

(standards.iteh.ai)

**Connectors for electronic equipment –  
Tests and measurements –**

IEC 60512-3-1:2002  
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/edc98b96-b2c4-4792-a2cd-f496a2054c1b/iec-60512-3-1-2002>

**Part 3-1:**

**Insulation tests –**

**Test 3a: Insulation resistance**



Numéro de référence  
Reference number  
CEI/IEC 60512-3-1:2002

## Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

## Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

## Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de :

- **Site web de la CEI** ([www.iec.ch](http://www.iec.ch))
- **Catalogue des publications de la CEI**  
Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI ([www.iec.ch/catlg-f.htm](http://www.iec.ch/catlg-f.htm)) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.
- **IEC Just Published**  
Ce résumé des dernières publications parues ([www.iec.ch/JP.htm](http://www.iec.ch/JP.htm)) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.
- **Service clients**  
Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:  
Email: [custserv@iec.ch](mailto:custserv@iec.ch)  
Tél: +41 22 919 02 11  
Fax: +41 22 919 03 00

## Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

## Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

## Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- **IEC Web Site** ([www.iec.ch](http://www.iec.ch))
- **Catalogue of IEC publications**  
The on-line catalogue on the IEC web site ([www.iec.ch/catlg-e.htm](http://www.iec.ch/catlg-e.htm)) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. On-line information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.
- **IEC Just Published**  
This summary of recently issued publications ([www.iec.ch/JP.htm](http://www.iec.ch/JP.htm)) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.
- **Customer Service Centre**  
If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:  
Email: [custserv@iec.ch](mailto:custserv@iec.ch)  
Tel: +41 22 919 02 11  
Fax: +41 22 919 03 00

NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD

CEI  
IEC

60512-3-1

Première édition  
First edition  
2002-02

---

---

**Connecteurs pour équipements électroniques –  
Essais et mesures –**

**Partie 3-1:  
Essais d'isolement –  
Essai 3a: Résistance d'isolement**

(standards.iteh.ai)

**Connectors for electronic equipment –  
Tests and measurements –**

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/edc98b96-b2c4-4792-a2cd-f496a2054c1b/iec-60512-3-1-2002>

**Part 3-1:  
Insulation tests –  
Test 3a: Insulation resistance**

© IEC 2002 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembe, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland  
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE

D

Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

### CONNECTEURS POUR ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES – ESSAIS ET MESURES –

#### Partie 3-1: Essais d'isolement – Essai 3a: Résistance d'isolement

#### AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60512-3-1 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs, du comité d'études 48 de la CEI: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour équipements électroniques.

Cette norme annule et remplace l'essai 3a de la CEI 60512-2, parue en 1985, dont elle constitue une révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

| FDIS          | Rapport de vote |
|---------------|-----------------|
| 48B/1133/FDIS | 48B/1184/RVD    |

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

---

**CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT –  
TESTS AND MEASUREMENTS –**
**Part 3-1: Insulation tests –  
Test 3a: Insulation resistance**

## FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.  
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/cd98b06-b2e4-4792-a2e1-11d911111111/iec-60512-3-1-2002>
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60512-3-1 has been prepared by subcommittee 48B: Connectors, of IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for electronic equipment.

This standard cancels and replaces test 3a of IEC 60512-2, issued in 1985, and constitutes a technical revision.

The text of this standard is based on the following documents:

|               |                  |
|---------------|------------------|
| FDIS          | Report on voting |
| 48B/1133/FDIS | 48B/1184/RVD     |

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

## CONNECTEURS POUR ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES – ESSAIS ET MESURES –

### Partie 3-1: Essais d'isolement – Essai 3a: Résistance d'isolement

#### 1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEI 60512 est utilisée, lorsque la spécification particulière le prescrit, pour essayer des composants électromécaniques du domaine d'application du comité d'études 48 de la CEI. Cet essai peut aussi être effectué sur des dispositifs similaires, lorsqu'une spécification particulière le prescrit.

L'objet de cet essai est de définir une méthode d'essai normalisée pour déterminer la résistance d'isolement des composants électromécaniques.

#### 2 Montage du spécimen

Le spécimen doit être monté conformément aux prescriptions de la spécification particulière.

#### 3 Exigences générales

La résistance d'isolement doit être mesurée avec une tension de circuit fermé, en courant continu, de  $10\text{ V} \pm 1\text{ V}$ , de  $100\text{ V} \pm 15\text{ V}$  ou de  $500\text{ V} \pm 50\text{ V}$ . On utilisera la méthode A, B ou C prescrite dans la spécification particulière.

La mesure de la résistance d'isolement ne doit être faite que lorsqu'on obtient une lecture stable.

Si les conditions de stabilité ne sont pas obtenues, la résistance d'isolement doit être mesurée  $60\text{ s} \pm 5\text{ s}$  après l'application de la tension.

La valeur de la résistance d'isolement ne doit pas être inférieure à la valeur prescrite dans la spécification particulière.

#### 4 Méthodes de mesure

##### Méthode A

La résistance d'isolement doit être mesurée sur les spécimens auxquels la tension d'essai prescrite a été successivement appliquée, entre chacune des sorties soumises à l'essai et toutes les autres sorties préalablement connectées entre elles, ainsi qu'au boîtier et/ou à la plaque de fixation.

##### Méthode B

Les sorties alternées doivent être reliées entre elles de façon à former deux groupes.

## CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT – TESTS AND MEASUREMENTS –

### Part 3-1: Insulation tests – Test 3a: Insulation resistance

#### 1 Scope and object

This part of IEC 60512, when required by the detail specification, is used for testing electromechanical components within the scope of IEC technical committee 48. This test may also be used for similar devices when specified in a detail specification.

The object of this test is to define a standard test method to assess the insulation resistance of electromechanical components.

#### 2 Mounting of specimen

The specimen shall be mounted in accordance with the detail specification.

#### 3 General requirements

The insulation resistance shall be measured with a closed-circuit d.c. voltage of  $10\text{ V} \pm 1\text{ V}$ ,  $100\text{ V} \pm 15\text{ V}$  or  $500\text{ V} \pm 50\text{ V}$ , using method A, B or C specified in the detail specification.

The insulation resistance shall be measured only when a stable reading is obtained.

If a stable condition is not reached, the insulation resistance reading shall be recorded within  $60\text{ s} \pm 5\text{ s}$  after the application of voltage.

The insulation resistance shall be not less than that specified in the detail specification.

#### 4 Measuring methods

##### Method A

The insulation resistance shall be measured on specimens using the specified test voltage applied in turn between each termination being tested and all others connected together and to the housing and/or the mounting plate.

##### Method B

Alternate terminations shall be connected together to form two groups.

La résistance d'isolement doit être mesurée sur les spécimens auxquels la tension d'essai prescrite a été appliquée entre:

- 1) le premier groupe de sorties et le second groupe connecté au boîtier et/ou à la plaque de fixation, et
- 2) le second groupe de sorties et le premier groupe connecté au boîtier et/ou à la plaque de fixation.

NOTE Dans le cas de sorties disposées sur deux rangées ou plus, il est nécessaire de préparer un deuxième arrangement de deux groupes, de façon que la résistance d'isolement de chaque paire de contacts adjacents soit mesurée.

#### Méthode C

La résistance d'isolement doit être mesurée en appliquant la tension d'essai prescrite entre deux sorties adjacentes ayant un écartement minimal.

### 5 Détails à spécifier

Quand cet essai est requis par la spécification particulière, les détails suivants doivent être précisés:

- a) méthode de mesure à utiliser;
- b) valeur de la tension d'essai;
- c) valeur minimale de la résistance d'isolement;
- d) contacts soumis à l'essai;
- e) toute dérogation à la méthode d'essai normalisée.

[IEC 60512-3-1:2002](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/edc98b96-b2c4-4792-a2cd-f496a2054c1b/iec-60512-3-1-2002)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/edc98b96-b2c4-4792-a2cd-f496a2054c1b/iec-60512-3-1-2002>

The insulation resistance shall be measured on specimens using the specified test voltage applied between:

- 1) the first group of terminations and the second group connected to the housing and/or the mounting plate, and
- 2) the second group of terminations and the first group connected to the housing and/or the mounting plate.

NOTE In the case of terminations arranged in two or more rows, it will be necessary to form a second arrangement of two groups in order to measure the insulation resistance of each pair of adjacent terminations.

#### Method C

The insulation resistance shall be measured between two adjacent terminations having a minimum spacing using the specified test voltage.

### 5 Detail to be specified

When this test is required by the detail specification, the following details shall be specified:

- a) measuring method to be used;
- b) value of the test voltage;
- c) minimum value of the insulation resistance;
- d) contacts to be tested;
- e) any deviation from the standard test method.

**ITeh STANDARD PREVIEW**  
(standards.iteh.ai)  
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/edc98b96-b2c4-4792-a2cd-f496a2054c1b/iec-60512-3-1-2002>